

บรรณานุกรม

กมล เอี่ยมพนากิจ. (2547). การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางหลายชั้นที่ทำให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำ.

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2542). การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลีเมอร์ โดยใช้เทคนิค Atomic Force
Microscopy. วารสารเทคโนโลยีวัสดุ, (15), 46-50.

จิรวรัตน์ ม่วงพัฒน์. (2544). การสร้างและศึกษาลักษณะของอิเล็กโทรดประเภทฟิล์มบางโปร่งแสง.

วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและวัสดุ,
คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

นิพนธ์ ตั้งคณานุรักษ์ และคณิดา ตั้งคณานุรักษ์. (2547). สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. (2551). เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และชนัสตา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธี
สปัตเตอร์ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. ใน รายงานการวิจัยประจำปี
2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ภักมัย ทองหิ้มพรม. (2550). การมองเห็นและการวัดสี. กรุงเทพฯ: โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม.

มดี ห่อประทุม. (2548). การศึกษาฟิล์มบางไททานเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอค
ตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอร์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์,
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. (2543). เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาสตร์: ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อดิสร บุรณวงศ์. (2551). สภาพขอบน้ำของบางไททานเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี
รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอร์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
ฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

อมรรัตน์ กำบุญ. (2551). ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อ โครงสร้างของไททาเนียมไดออกไซด์โดย การเตรียมด้วยวิธีรีแอคทีฟสเปตเตอริง ที่มีผลต่อการเกิดopaไทท์. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Atagi, L. M., Samuels, J. A., Smith, D. C., & Hoffman, D. M. (2004). Atomic Layer Deposition of Insulating Hafnium and Zirconium Nitrides. *Mat. Res. Coc. Symp. Proc*, 16, 3497-3501.

Augera, M.A., Araiza, J.J., Falcony, C., Sánchez, O., & Albella, J.M. (2007). Hardness and tribology measurements on ZrN coatings deposited by reactive sputtering technique. *Vacuum*, 81, 1462–1465.

Bunshah, R.F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Benia, H.M., Guemmaz, M., Schmerber, G., Mosser, A., & Parlebas, J.-C. (2002). Investigations on non-stoichiometric zirconium nitrides. *Applied Surface Science*, 200, 231-238.

_____. (2004). Optical and electrical properties of sputtered of ZrN compound. *Catalysis Today*, 89, 307-312..

Bertrand, G., Savall, C., & Meunier, C. (1997). Properties of reactively RF magnetron sputtered chromium nitride coatings. *Surface and Coatings Technology*, 96, 323-329.

Budke, E., Krempel-Hesse, J., Maidhof, H., & Schüssler, H. (1999). Decorative hard coating with improved corrosion resistance. *Surface and Coatings Technology*, 112, 108-113.

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Chou, W.J., Yu, G.P., & Huang, J.H. (2002). Bias effect of ion-plated zirconium nitride film on Si (100). *Thin Solid Films*, 405, 162-169.

_____. (2002). Mechanical properties of TiN thin film coatings on 304 stainless steel substrate. *Surface and Coatings Technology*, 149, 7-13.

Daiane, Roman, Juliane, Bernardi, Cintia, L.G., Amorim, Fernando, S., Souza, Almir, Spinelli, Cristiano, Giacomelli, Carlos, A., Figueroa, Israel, J.R., Baumvol, Rodrigo, L.O., & Basso. (2011). Effect of deposition temperature on microstructure and corrosion resistance of ZrN thin films deposited by DC reactive magnetron sputtering. *Materials Chemistry and Physics*, 130, 147-153.

- Dauchot, J.P., Edart, E., Wautelet, M., & Hecq, M. (1995). Synthesis of zirconium nitride films monitored by in situ soft X-ray spectrometry. *Vacuum*, 46, 927-930.
- Fragiel, Staia, Muñoz-Saldaña, Puchi-Cabrera, Cortes-Escobedo, & Cota. (2008). Influence of N_2 partial pressure on the mechanical properties and tribological behavior of zirconium nitride deposited by reactive magnetron sputtering. *Surface and Coating Technology*, 202, 3653-3660.
- Groudeva-Zotova, S., Kalt ofen, R., & Sebald, T. (2000). DC reactive magnetron sputter deposition of (111) textured TiN films - Influence of nitrogen flow and discharge power on the texture formation. *Surface and Coatings Technology*, 127, 476.
- Holleck, H. (1986). Material selection for hard coatings. *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 4, 2661-2670.
- Hu, Lili, Dejie Li, & Guojia, Fang. (2003). Influence of N_2 : ($N_2 + Ar$) flow ratio and substrate temperature on the properties of zirconium nitride films prepared by reactive dc magnetron sputtering. *Applied Surface Science*, 220, 367-371.
- Jia-Hong Huang, Chi-Hsin Ho, & Ge-Ping Yu. (2005). Effect of film thickness on the structure and properties of nanocrystalline ZrN thin films produced by ion plating. *Surface and coatings technology*, 195, 204-213.
- . (2007). Effect of nitrogen flow rate on the structure and mechanical properties of ZrN thin films on Si(1 0 0) and stainless steel substrates. *Materials Chemistry and Physics*, 102, 31-38.
- Jin, P., & Maruno, S. (1991). Evaluation of Internal Stress in Reactively Sputter-Deposited ZrN Thin Films. *Japanese Journal of Applied Physics*, 30(7), 1463-1468.
- Konuma, M., & Matsumoto, O. (1977). Some properties of zirconium nitride formed by plasmas. *Journal of the Less-Common Metals*, 56, 97-102.
- Kozo Saito, Belal Gharaibeh, Mohammad Omar, & Abraham Salazar J. (2007). Fluorescence emission sensing in coatings: Method for defects detection in coated surfaces of structural elements. *Progress in organic coatings*, 58, 282-289.
- Krusin-Elbaum, L., & Wittmer, M. (1983). Oxidation kinetics of ZrN thin films. *Thin Solid Films*, 107, 111-116.

Lamni, R., Martinez, E., Springer, S.G., Sanjines, R., Schmid, P.E., & Levy, F. (2004).

Optical and electronic properties of magnetron sputtered ZrN_x thin films.

Thin Solid Films, 447-448, 316-321.

Lee, M. B., Kawasaki, M., Yoshimoto, M., Kumagai, M., & Koinuma, H. (1994).

Epitaxial growth of highly crystalline and conductive nitride films by pulsed laser deposition. *Japanese Journal of Applied Physics*, 33, 6308-6311.

Li, Zhang, B., & Xiuhua. (1994). Color characteristics of Cu-Zn-Al alloys.

Transactions of NFsoc, 4, 89-92.

Liu, Chuan-Pu., & Yang, Heng-Ghieh. (2003). Systematic study of the evolution of texture and

electrical properties of ZrN_x thin films by reactive DC magnetron sputtering. *Thin*

Solid Films, 444, 111-119.

———. (2004). Deposition temperature and thickness effects on the characteristics of dc-sputtered ZrN_x films. *Materials Chemistry and Physics*, 86, 370-374.

Maissel, L.I., & Gland, R. (1970) *Handbook of Thin Film Technology*. New York: McGraw-Hill.

Munz, W.D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology*, 48, 81-94.

Musil, J., & Wolfe, J. (1993). Properties of TiN, ZrN and ZrTiN coatings prepared by cathodic arc evaporation. *Material Science and Engineering A*, 163, 211.

Niyomsoan, S., Grant, W., Olson, DL., & Mishra, B. (2002). Variation of color in titanium and zirconium nitride decorative thin films. *Thin Solid Films*, 415, 187-194.

Nose, M., Zhou, M., Honbo, E., Yokota, M., & Saji, S. (2001). Colorimetric properties of ZrN and TiN coatings prepared by DC reactive sputtering. *Surface and Coatings Technology*, 142-144, 211-217.

Östling, M., Nygren, S., Petersson, C.S., Norström, H., Buchta, R., Blom, H.-O., & Berg, S.

(1986). A comparative study of the diffusion barrier properties of TiN and ZrN.

Thin Solid Films, 145(1), 81-88.

Pichon, L., Girardeau, T., Straboni, A., Lignou, F., Guérin, P., & Perrière, J. (1999). Zirconium

nitrides deposited by dual ion beam sputtering physical properties and growth

modeling. *Applied Surface Science*, 150, 115-124.

- Prieto, Yeubero, F., Elizalde, E., & Sanz, J. M. (1996). Dielectric properties of Zr, ZrN, Zr₃N₄, and ZrO₂ determined by quantitative analysis of electron energy loss spectra. *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 14, 3181-3189.
- Ramana, J.V., Kumar, S., Christopher, D., Ray, A., & Raju, V.S. (2000). Characterization of zirconium nitride coatings prepared by DC magnetron sputtering. *Materials Letters*, 43, 73-76.
- Rickerby, D.S., & Matthews, A. (1991). *Advanced Surface Coatings : a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.
- Rohde, S.L., & Munz, W.D. (1991). *Sputter Deposition in Advanced Surface Coatings a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall. (pp. 103-105).
- Smith, D.L. (1995). *Thin-film deposition: principle and practice*. New York: McGraw-Hill.
- Sproul, W. D. (1986). Reactively sputtered nitrides and carbides of titanium, zirconium, and hafnium. *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 4, 2874-2878.
- _____. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. In *35th Annual Technical Conference Proceedings. Society of Vacuum Coaters* (pp. 236-239).
- Sue, J. A., & Chang, T. P. (1995). Friction and wear behavior of titanium nitride, Zirconium nitride and chromium nitride coatings at elevated temperatures. *Surface and Coatings Technology*, 76-77, 61-69.
- Sundgren, J.-E., & Hentzell, H. T. G. (1986). A review of the present state of art in hard coatings grown from the vapor phase. *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 4, 2259.
- Takeyama, M.B., Noya, A., & Sakanishi, K. (2000). Diffusion barrier properties of ZrN films in the Cu/Si contact systems. *Journal of Vacuum Science & Technology B*, 18(3), 1333-1337.
- Török, E., Perry, A.J., Chollet, L., & Sproul, W.D. (1987). Young's modulus of TiN, TiC, ZrN and HfN. *Thin Solid Films*, 15, 37-43.
- Urgen, M., & Cakir, A. F. (1997). The effect of heating on corrosion behavior of TiN-and CrN-coated steels. *Surface and Coatings Technology*, 96, 236-244.
- Van Leavan, L., Alias, M.N., & Brown, R. (1992). Corrosion behavior of ion plated and implanted films. *Surface and Coatings Technology*, 53, 25-34.

- Vossen, J.L., & Kerns, W. (1978). *Thin Film Processes*. New York: Academic Press.
- Wang, C.C., Akbar, S.A., Chen, W., & Patton, V.D. (1995). Electrical properties of high temperature oxides, borides, carbides, and nitrides. *Journal of Materials Science*, 30, 1627-1641.
- Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). *Handbook of sputter deposition technology: principles, technology and applications*. New Jersey: Noyes. (pp. 19-29)
- Wiiala, U.K., Penttinen, I.M., & Korhonen, A.S. (1990). Improved corrosion resistance of physical vapour deposition coated TiN and ZrN. *Surface and Coatings Technology*, 41, 191-204.
- Yanagisawa, H., Sasaki, K., Miyake, H., & Abe, Y. (2000). Single-oriented growth of (111) Cu film on thin ZrN/Zr bilayered film for ULSI metallization. *Japanese Journal of Applied Physics*, 39(10), 5987-5991.
- Zenghu, Han, Jiawan, Tian, Qianxi, Lai, Xiaojiang, Yu, & Geyang, Li. (2003). Effect of N₂ partial pressure on the microstructure and mechanical properties of magnetron sputtered. *Surface and Coatings Technology*, 162, 189-193.
- Zhiguo, Z., Tianwei, L., Jun, X., Xinlu, D., & Chuang, D. (1994) Epitaxial Growth of Highly Crystalline and Conductive Nitride Films by Pulsed Laser Deposition. *Japanese Journal of Applied Physics*, 33, 6308-6311.